## 日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日

Date of Application:

2003年 6月 9日

出 願 番 号

Application Number:

特願2003-164010

[ ST.10/C ]:

[JP2003-164010]

出 願 人

Applicant(s):

富士通株式会社

2003年 6月26日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office



### 特2003-164010

【書類名】

特許願

【整理番号】

0395248

【提出日】

平成15年 6月 9日

【あて先】

特許庁長官 殿

【国際特許分類】

H05B 33/14

H05B 33/10

H05B 33/22

【発明の名称】

発光型表示素子およびその形成方法

【請求項の数】

10

【発明者】

【住所又は居所】

神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番1号 富士通

株式会社内

【氏名】

橋本 康宜

【発明者】

【住所又は居所】

神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番1号 富士通

株式会社内

【氏名】

瀬尾 欣穂

【発明者】

【住所又は居所】

神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番1号 富士通

株式会社内

【氏名】

糸川 直樹

【発明者】

【住所又は居所】

神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番1号 富士通

株式会社内

【氏名】

木舩 素成

【発明者】

【住所又は居所】

神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番1号 富士通

株式会社内

【氏名】

大川 泰史

### 【特許出願人】

【識別番号】 000005223

【氏名又は名称】 富士通株式会社

【代理人】

【識別番号】 100072590

【弁理士】

【氏名又は名称】 井桁 貞一

【電話番号】 044-754-2462

【先の出願に基づく優先権主張】

【出願番号】

特願2002-215371

【出願日】

平成14年 7月24日

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 011280

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】 9704486

【プルーフの要否】 要

## 【書類名】 明細書

【発明の名称】発光型表示素子およびその形成方法

の髙低差が 0. 4 μ m以上の凹凸面を有しており、

### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 表示基板の表示画面と対向する側の面上に、画素単位でその発光が電気的に制御される固体または液体からなる発光層と、前記発光層の各画素部分の少なくとも一部を区画する隔壁とを有する発光型表示素子において、前記表示基板の表面の各画素に対応する部分の少なくとも一部は最高部と最低部

前記隔壁と前記凹凸面とが、前記表示基板を切削加工することにより形成されてなることを特徴とする発光型表示素子。

【請求項2】 表示基板の表示画面と対向する側の面上に、画素単位でその発光が電気的に制御される固体または液体からなる発光層と、前記発光層の画素単位の発光を制御する、個々の画素に対応して設けられたスイッチング素子と、前記発光層の各画素部分の少なくとも一部を区画する隔壁とを有する発光型表示素子において、

前記各スイッチング素子が前記隔壁の頂部に設けられ、

前記表示基板の表面の各画素に対応する部分の少なくとも一部は最高部と最低部の高低差が 0. 4 μ m以上の凹凸面を有しており、

前記隔壁と前記凹凸面とが、前記表示基板を切削加工することにより形成されてなることを特徴とする発光型表示素子。

【請求項3】 前記隔壁は井桁状に形成され、前記スイッチング素子は、前記隔壁の井桁状の交差部付近に配置され、かつ、前記スイッチング素子の各々のオン/オフを制御する信号を印加する走査バスラインと、前記発光層に駆動用の信号を供給するためのデータバスラインの少なくともいずれかは、前記隔壁頂部に、前記隔壁と並行な方向に配置されることを特徴とする請求項2記載の発光型表示素子。

【請求項4】 前記隔壁および前記凹凸面は、前記表示基板の表面をサンドブラスト法により切削して形成した事を特徴とする請求項1乃至3のいずれかに記載の発光型表示素子。

【請求項5】 前記隔壁の側面は、前記隔壁の頂部から前記画素に対応する部分に向かうテーパを形成することを特徴とする請求項1乃至4のいずれかに記載の発光型表示素子。

【請求項6】 前記表示基板の前記画素部分の凹凸面の表面と前記発光層との間に、前記表示基板とは異なる屈折率を有する平坦化層を形成した事を特徴とする請求項1万至5のいずれかに記載の発光型表示素子。

【請求項7】 前記平坦化層の屈折率は、該平坦化層上に形成した電極層の うちの、少なくとも一つの層の屈折率よりも大きいことを特徴とする請求項6記 載の発光型表示素子。

【請求項8】 その表面に前記隔壁および前記凹凸面を有する、前記表示基板の形成には、

前記表示基板材料の前記隔壁および前記凹凸面を形成する側の表面に隔壁形成部 分に対応してマスク材料を形成する工程と、

前記表示基板の前記マスク材料を形成した側の表面に第一のサンドブラスト粒子を吹き付ける工程と、

前記表示基板の第一のサンドブラスト粒子を吹き付けた面に、前記第一のサンドブラスト粒子よりも平均粒径の小さな第二のサンドブラスト粒子を吹き付ける工程とを含むことを特徴とする請求項1乃至7のいずれかに記載の発光型表示素子の形成方法。

【請求項9】 請求項2に記載の発光型表示素子を形成する際、

前記表示基板をサンドブラスト法により切削することにより前記隔壁および前記 凹凸面を形成し、切削後の当該表示基板の切削面を前記スイッチング素子の構造 内に含まれる材料に対するエッチング手段によるパターニング工程においてエッ チングして、前記隔壁のエッジ部および前記凹凸面に残存する鋭利な部分の角を 丸めることを特徴とする発光型表示素子の形成方法。

【請求項10】 前記隔壁および前記凹凸面を形成するサンドブラスト工程は、前記スイッチング素子の最上層の絶縁膜を形成した後に行われ、当該最上層の絶縁膜に対するパターニング工程において、前記隔壁のエッジ部および前記凹凸面に残存する鋭利な部分の角を丸めることを特徴とする請求項9記載の発光型

表示素子の形成方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明はEL等の発光型表示素子に関し、特に、表示領域を区画する隔壁を有する発光型表示素子およびその形成方法に関する。

[0002]

【従来の技術】

液晶、エレクトロルミネセンス(EL)等に代表される平面型表示装置は、携 帯端末等の普及に伴い、その用途が拡大している。

[0003]

中でも、有機型に代表されるELは、自発光型であり、また、駆動電圧も比較 的低く、さらに多色の表示も可能である事から注目を集めており、研究開発の結 果、すでに携帯電話の表示装置等として実用化されている。さらに、今後大型化 してパソコンやテレビ等の各種表示用途に応用されるものと期待されている。

[0004]

図9に代表的なEL素子である有機EL素子の断面構造の一例を示す。図において、1はガラス等からなる基板、2はITO(酸化インジウム)等の透明電極材料からなる陽極、3はホール輸送層、4はEL層、5は例えばフッ化リチウム/カルシウム/アルミの三層構造等からなる陰極である。有機EL素子は、DC駆動であり、陽極と陰極の間に直流電圧を印加すると、ホール輸送層3よりホールがEL層4に注入されて陰極から注入される電子と結合する際に、EL層4に含まれるホスト材料あるいは発光中心を励起して発光を生じる。

[0005]

ここで、EL層4の材料は、一般的に水分を吸収すると特性が劣化するものが多い。そのため、EL層4および、それ以降の各層の形成工程には、エッチング等のウェットプロセスを用いるパターニングは適さない。そこで、通常、EL層4や陰極5等は、印刷あるいはマスク蒸着等の方法により形成される。さらに、表示を多色にする場合には、複数種の発光層の塗り分けが必要であるが、上記の

印刷やマスク蒸着によるEL層の形成方法では、形成時に隣接する他の色の領域 への発光層材料の回り込みが生じやすく、混色が発生すると言う問題がある。そ のため、例えばR、G、Bの3色の画素を組み合わせて1絵素としてフルカラー 表示を行うようにした素子を例にすると、図10のように、各色の画素(4R、 4G、4B)の境界部に隔壁6を形成して形成時の他の色の発光層材料の回り込 みを防止している。なお、EL層の発光を制御できる最小単位領域を「画素」、 異なる色の組合せによる最小単位 (ここでは R、G、B各1 画素ずつからなる3 画素で1単位であるが、単色の素子の場合には画素と同一となる)を「絵素」と 表記して区別する。この隔壁6を含めた、有機EL素子の形成工程は図11のよ うになる。まず、図11(a)のようにガラス等の基板1上にITOを形成し、 所定の形状にパターニングして陽極2とする。次に、図11(b)のように隔壁 材料として、例えばレジスト等の樹脂材料7を、陽極2を形成した基板1の表面 全面に塗布し、仮焼成した後、図11(c)のようにマスク露光と現像により隔 壁6の形状に残し、焼成する。その上に、図11(d)のようにホール輸送層3 、EL層4、陰極5を印刷やマスク蒸着等により順次形成する。なお、図11( d)では、上記のホール輸送層3、EL層4、陰極5を一つにまとめて「EL構 造8」として示している。

[0006]

#### 【発明が解決しようとする課題】

ここで、表示の輝度や効率を高めるために、EL素子を形成する各層の屈折率と、基板や大気の屈折率との関係が問題となる。すなわち、図12に示すように、各層の屈折率の違いにより、例えば、図12のbの矢印に示す光路のように、EL構造8からガラス基板に屈折しながら入射した光が、基板の観察面側(視角側)の表面と大気の間の屈折率の比によって入射角が臨界角以上となり、基板内部から出られないままに減衰したり、図12のcの矢印に示す光路のように、EL構造8の内部で反射を繰り返し、外部に出られないまま減衰したりするため、基板外部への光の取り出し効率は15~20%程度にしかならない。

[0007]

この問題を解決する方法として、米国特許第4774435号に開示される、

図13に示す構造のように、基板1のEL構造形成側の表面に光の波長よりも大きい凹凸9を設け、この凹凸9による乱反射により光の取り出し効率を向上すると言うものがある。

[0008]

この凹凸9は、基板表面をエッチング等により加工することにより得られ、凹凸9形成後に、陽極2、ホール輸送層3、EL層4、陰極5を順次形成する。

[0009]

ここで、先の米国特許第4774435号には述べられていないが、図10で 説明した隔壁6とこの凹凸9とを組み合わせる場合、凹凸9の形成と隔壁6の形 成の2回の加工工程が必要となり、工程数の増加によるコストが問題となる。

[0010]

さらに、このEL素子の画素毎の輝度をより向上し、かつ精密に制御するために、薄膜トランジスタ(TFT)等のスイッチング素子を画素毎に設けるアクティブマトリクス方式のものが有効であるが、スイッチング素子のパネル内での特性の均一化を図るためには、スイッチング素子を形成する場所の下地表面は平坦である事が必要であり、基板表面の凹凸を設ける際に、平坦な部分を残すようにレジスト等によるマスク形成が必要になることから、これもコスト増加の要因になる。

[0011]

本発明の目的は、隔壁と凹凸を少ない工程で形成し、さらに、スイッチング素 子形成に適した平坦領域も同時に確保した発光型表示素子とその形成方法を提供 するものである。

[0012]

【課題を解決するための手段】

本発明の発光型表示素子は、表示基板の表示画面と対向する側の表面上に、画素単位でその発光が電気的に制御される固体または液体からなる発光層と、前記発光層の各画素部分の少なくとも一部を区画する隔壁とを有し、前記基板の表面の各画素に対応する部分の少なくとも一部は最高部と最低部の高低差が0.4 μ m以上の凹凸面を有しており、前記隔壁と前記凹凸面とは、前記表示基板を切削

加工することにより形成したことを特徴とする。

[0013]

また、本発明の他の発光型表示素子は、前記隔壁の頂部に、前記画素単位の発 光を制御するスイッチング素子を、前記画素の個々に対応して形成したことを特 徴とする。

[0014]

発明者らは、ガラス等の基板をサンドブラスト法等により直接切削加工して隔壁を形成する技術に着目し、加工条件を最適化する事で、隔壁の形成および発光領域部分表面への光の波長より大きい O. 4 μ m以上の凹凸の形成とを同時に行える事を見いだした。

[0015]

さらに、アクティブマトリクス方式を適用する場合には、隔壁頂部の平坦部に スイッチング素子を形成すれば、パネル内でスイッチング素子の特性を均一にで きることを見いだした。

[0016]

【発明の実施の形態】

[実施例1]

図1に、本発明のEL表示素子の一実施例の断面図を示す。なお、以後、従来例の説明で用いた構成要素と共通する部分については、参照番号を共通として、詳細説明を省略する。本実施例の特徴は、表示基板表面の画素部分に形成した凹凸部9、隔壁10を、表示基板1の表面を直接削り出して形成したことである。なお、図中、隔壁10の部分には識別のためにハッチングを設けているが、実際には隔壁10は表示基板1の一部であり、表示基板1と隔壁10との間には境界は無い。(以下の図面でも同様)

以下に、図2に示す、この素子の主要形成工程毎の基板要部断面図を用いて形成工程の説明を行う。

[0017]

図2 (a) では、ガラスからなる表示基板1の表面全体に、サンドブラスト加工時のマスクとなる厚さ40 $\mu$ mのドライフィルム11を貼り付けた。次に、ピ

ッチ300μm、幅100μmのストライプパターンのフォトマスクを用いてド ライフィルム11を露光、現像して、図2(b)のように、隔壁10として残す 部分の上にだけドライフィルム12を残した。次に、図2(c)のように、例え ばアルミナ粒子等を吹き付けるサンドブラスト法により、表示基板1の表面の隔 壁部10以外の部分を削り、加工後にドライフィルムを剥離した。これによって 、隔壁と隔壁の間の画素形成領域に対応する基板表面に凹凸9が形成される。こ こで、凹凸9により光を乱反射させて、基板内部での散乱による減衰をできるだ け少なくするには、凹凸9の大きさは少なくとも光の波長よりも大きい必要があ り、最小でも0.4μm、望ましくは1μm程度以上にする必要がある。この寸 法の凹凸9を実現するために、最初に、平均粒径約20μmφのアルミナ粒子の 研磨剤を吹き付けて、底部の平均深さが10μm程度になるように削った後、粒 径約10μmφの研磨剤を吹き付けることにより切削部表面の凹凸9の寸法を調 節した。この結果、切削部表面の平均粗さは1.0~1.5 µmとなった。隔壁 10の側面は、頂部から画素領域に向かってなだらかなテーパ形状をなしており 、これにより、陰極5が隔壁10を横切る際の隔壁10の側面やエッジにおける 断線を防止している。このテーパは、サンドブラストの粒子径を調節することで 形成することができる。

### [0018]

この基板に、陽極2の材料として、厚さ50nmのITOをスパッタにより形成し、通常のフォトリソグラフィにより隔壁に沿う方向にストライプ状にパターニングした。次に、ホール輸送層3として厚さ50nmのPEDOT/PSSを、スピンコートにより表示面全面に塗布し、加熱処理した後、赤、緑、青の各EL層としてそれぞれ、PPVにローダミンを添加したもの、PPV、ポリージオクチルフルオレンを厚さ50nmとなるように順次、隔壁10に沿う方向にストライプ状に、印刷により形成した。最後に、陰極5として、フッ化リチウム、カルシウム、アルミを隔壁10に直交する方向のストライプ状マスクを用いて、蒸着により連続的に積層形成した。(図2(d))

このようにして作成したEL表示素子を駆動した結果、凹凸のない基板上に各層の膜厚等、凹凸以外の条件を同一にして形成したEL表示素子を同一条件で駆

動した場合と比較して、約50%の輝度向上が見られた。

[0019]

[実施例2]

図3には、本発明の第二の実施例のEL表示素子の断面図を示す。先の実施例1においては、凹凸部9に鋭利なエッジが形成される事があり、この部分で、この上に積層する各層に亀裂や断線等が生じると言う問題がある。本実施例は、その問題を解決するもので、凹凸の上に平坦化層を設けたものである。図3において、13は、凹凸9上に設けた例えば酸化ジルコニウム等からなる平坦化層であり、これにより、凹凸9上に積層する陽極2、ホール輸送層3、EL層4、陰極5等の各層に亀裂や断線等が生じにくくなる。なお、この平坦化層13の材料としては、少なくともその屈折率が基板材料の屈折率と異なる必要があり、かつ、この平坦化層13上に接して積層される電極(ここでは陽極2)よりも大きな屈折率を持つ事が望ましい。ここで、平坦化層は、凹凸の間を完全に埋めて、それ以降に電極やEL構造を積層する側の表面を平面にする必要はなく、上に積層される層に断線や亀裂が生じない程度になだらかになっていればよい。

[0020]

この平坦化層13は、実施例1の隔壁10および凹凸9の形成工程を行ったあと、ジルコニウムの脂肪酸塩溶液を基板表面にスピンコートにより塗布し、焼成する事により形成した。なお、その他の平坦化層材料としては、酸化ハフニウムや酸化チタン、酸化亜鉛等が使用でき、いずれも、それらの金属の脂肪酸塩溶液を塗布して焼成することで形成できる。

[0021]

また、第一および第二の実施例の変形例としては、図4に示すように、陽極2 が隔壁10と直交方向のストライプとして形成されるものや、図5に示す隔壁と して、縦方向と横方向とで異なる高さの隔壁を井桁状に組み合わせたものを使用 したもの等が考えられる。

[0022]

〔実施例3〕

図6は、本発明を薄膜トランジスタ(TFT)を用いたアクティブマトリクス

型のEL表示素子に適用した場合の例である。図6において、14は、井桁状に 1画素の周囲を囲む隔壁、15は各画素に対応して、隔壁頂部の平坦な領域に形成されたTFTであり、16はTFTのソースに接続部17を介して接続された透明な表示電極である。なお、表示電極16上にはホール輸送層とEL層を積層した発光層が、また陰極となる共通電極が表示基板1上の表示領域のほぼ全面に渡って形成されるが、この図では省略している。

### [0023]

また、図7には、表示電極16までを形成した状態の本実施例のEL素子用基板の要部断面図を示す。隔壁14の側壁部分は、先の実施例と同様に、テーパ形状とする事でTFTのソースと表示電極16との接続部17での断線を防止できる。

### [0024]

TFTは、平坦な下地の部分に形成する必要がある。また、TFTのゲートのオン/オフ制御を行う走査バス、TFTのドレイン/ソースを介して表示電極に電流を供給するためのデータバスラインについても、配設部分の下地は平坦である事が望ましいが、本発明では、サンドブラストにより掘った画素領域の表面には凹凸があり、ここにTFT15や走査・データの各バスラインを配設するためには、その部分だけを平坦化する必要がある。しかし、図6に示す、本実施例のように、井桁状をなす隔壁14において、図面上の横方向の隔壁、縦方向の隔壁の頂部にそれぞれデータバス18、走査バス19を配設するとともに、隔壁14の頂部の平坦な領域にTFT15を配設すれば、平坦化工程は不要となる。

### [0025]

なお、本実施例においても、隔壁は先の実施例のようなストライプ状のものでも構わない。この場合、TFTと一方のバスラインは隔壁頂部に配設できるが、 他方のバスラインは、隔壁と画素領域を横切るように配設される。

#### [0026]

また、それ以外にも、これらの実施例の内容は適宜組合せを行うことができ、例えば、井桁状の隔壁と、先の実施例の単純マトリクス方式のEL表示素子の組合せ、アクティブマトリクス方式のパネルと平坦化層との組合せ等ももちろん可

能である。

[0027]

さらに、発光表示媒体としては、有機EL材料を用いて説明したが、他に無機の薄膜ELや分散型EL、液体状の発光材料であるECL材料等を用いた場合にも同様の効果がある。

[0028]

〔実施例4〕

実施例2にも述べたように、サンドブラスト工程により隔壁や凹凸を形成すると、凹凸に鋭利なエッジが形成され、断線等の不良発生につながる危険がある。また、隔壁エッジにも鋭利な部分が生じ、特に、図6、7のようにTFT等のスイッチング素子15を隔壁上に形成した場合、表示電極16との接続部17で断線が発生する危険がある。そのため、実施例2においては平坦化層を導入したが、この場合、平坦化層の塗布、硬化の工程が必要となる。一方、隔壁14や凹凸9を形成した後、エッチング工程によりエッジの鋭利な部分をなだらかにする方法も考えられるが、この場合にもそのためのエッチング工程が必要となる。

[0029]

本実施例は、これらの、エッジ対策専用の工程を追加することなしに、鋭利なエッジ部分をなだらかにするものである。

[0030]

図8には、本実施例の発光型表示装置の形成工程毎の要部断面図を示す。ここでは、ゲート電極が最下層(基板表面側)側に配置される逆スタガ型TFTを用いた例で説明する。本実施例の特徴は、基板上にTFT15の形成を行う工程の途中に隔壁14および凹凸9の形成のためのサンドブラスト工程を挿入し、スイッチング素子の構造中に含まれる絶縁膜のパターニングのためのエッチング工程の際に、隔壁14および凹凸9に発生している鋭利なエッジを同時に上記エッチング工程により除去するものである。

[0031]

まず、図8(a)に示すように、まだ隔壁および凹凸を形成していないガラス 基板1'に通常のTFT形成工程により、ソース/ドレイン電極までを形成する 。(形成途中のTFTを15'として示す。)次に、(b)のように、たとえば 二酸化珪素(Si〇2)などからなる保護絶縁膜21を基板全面にプラズマCV D法などにより形成する。一般には、この保護絶縁膜は200nm程度の厚さである。次に(c)のように、この基板上にドライフィルムを貼り付け、隔壁として残す部分以外の前記ドライフィルムを露光・現像により除去する。次に(d)のように、サンドブラストにより隔壁14および凹凸9を形成し、ドライフィルム12を除去する。この際、ドライフィルムに覆われていない部分の保護絶縁膜21は、サンドブラストの際に除去される。ここで、形成途中のTFT15'は、ドライフィルム12により保護され、サンドブラストによるダメージは受けない。次に基板全面にフォトレジストを塗布し、保護絶縁膜として残す部分以外を露光・現像により除去する(e)。さらに、緩衝弗酸をエッチング液として保護絶縁膜の除去部分をエッチングする。(f)この際、隔壁14のエッジ部や凹凸部は露出しているため、同時にエッチングされ、鋭利なエッジ部をなだらかにする事ができる。これ以降は、接続部や表示電極の形成等、通常のTFTおよびEL素子の形成を行い、発光型表示装置を形成する。

[0032]

なお、本実施例では、TFT構造内で絶縁層としては最上層となる保護絶縁膜の形成後、該保護絶縁膜のパターニング前にサンドブラスト工程を行っているが、保護絶縁膜の厚さや膜質の条件によっては、この一回のパターニング工程では隔壁14や凹凸9の鋭利なエッジ部が十分にエッチングしきれない場合もある。その場合、スイッチング素子においてより下層にある膜、例えば、ゲート絶縁膜等のように、そのエッチング手段が基板材料を同時にエッチングできる材料からなる膜のパターニング工程前にサンドブラストを行う事で、前記鋭利なエッジ部に複数回のエッチングを行い、なだらかにすることもできる。

[0033]

このように、本実施例では、サンドブラストにより生じる、隔壁や凹凸の鋭利なエッジを除去するための専用の工程を追加せずに、エッジ部をなだらかにすることができる。

[0034]

なお、本実施例ではスイッチング素子として、逆スタガ型のTFTを使用しているが、その他、スタガ型のTFTや薄膜ダイオード等、その構造中の少なくとも一層が、その材料のパターニングに使用するエッチング手段により同時に基板材料をエッチングできるような材料からなるものであれば同じ効果が得られる。

[0035]

## 【発明の効果】

本発明によれば、有機EL等の発光型表示素子において、簡単な工程で、異なる色の発光層の間の分離を行い、色のにじみを防止すると同時に、観察面での表示輝度を向上する事ができる。さらに、このような構造の基板では形成が難しいアクティブマトリクス用のスイッチング素子の形成も容易に行える。

### 【図面の簡単な説明】

- 【図1】本発明のEL素子の第一の実施例の平面図および断面図
- 【図2】本発明のEL素子の第一の実施例の形成工程を説明する図
- 【図3】本発明のEL素子の第二の実施例の断面図
- 【図4】 本発明の第一、第二の実施例の変形例(1)を示す図
- 【図5】 本発明の第一、第二の実施例の変形例(2)を示す図
- 【図6】本発明のEL素子の第三の実施例の斜視断面図
- 【図7】本発明のEL素子の第三の実施例の要部断面図
- 【図8】本発明のEL素子の第四の実施例の基板形成工程を説明する図
- 【図9】有機EL素子の構造を示す図
- 【図10】隔壁により3色の塗り分けをしたEL素子を示す図
- 【図11】隔壁を有するEL素子の形成工程を説明する図
- 【図12】内部反射による光のロスを説明する図
- 【図13】内部反射による光口スを低減するための従来技術を説明する図

### 【符号の説明】

- 1, 1'・・表示基板
- 2・・陽極
- 3・・ホール輸送層

## 特2003-164010

4、4R、4G、4B··EL層

5・・陰極

6、10、14・・隔壁

9 · · 四凸

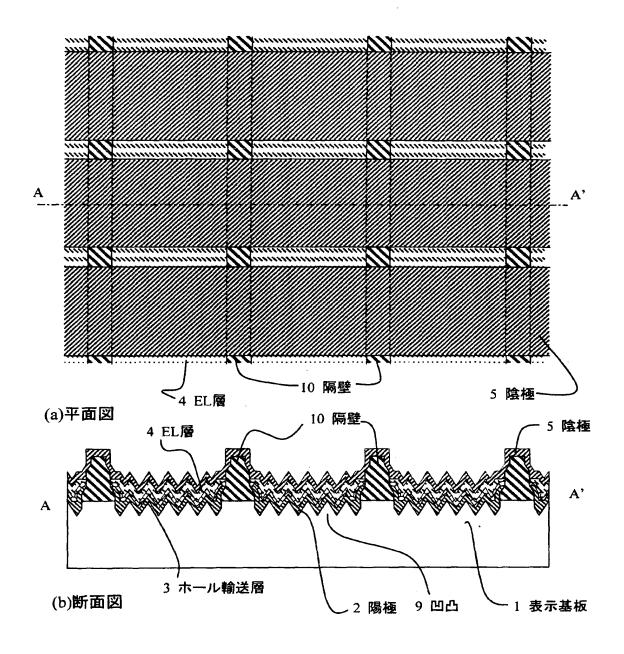
15 · · TFT

【書類名】

図面

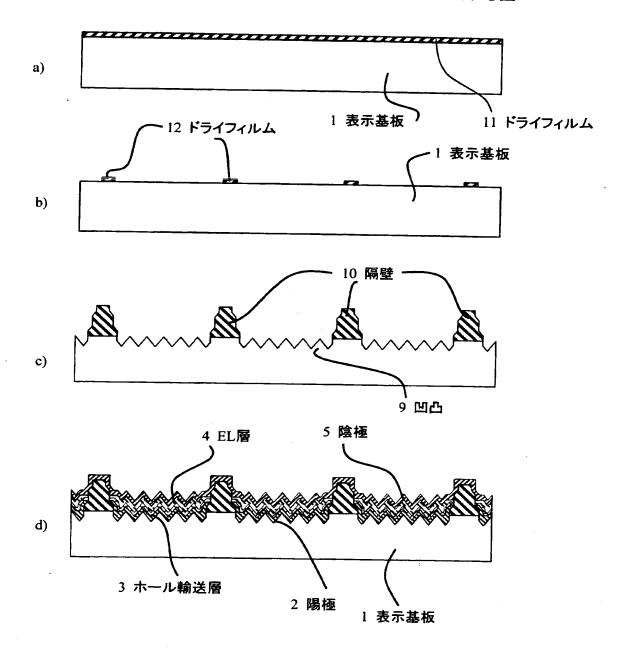
【図1】

## 本発明のEL素子の第一の実施例の平面図および断面図



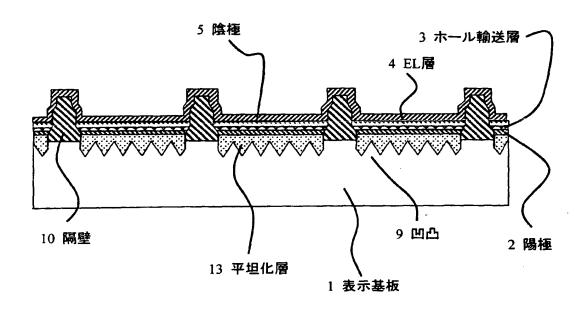
【図2】

# 本発明のEL素子の第一の実施例の形成工程を説明する図



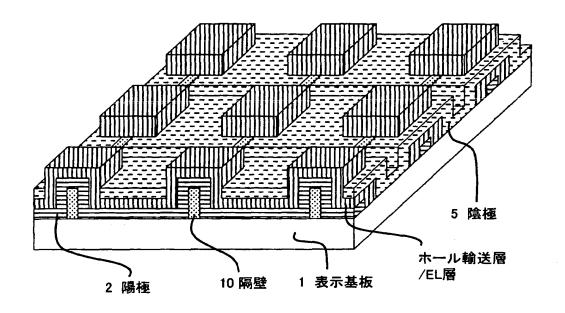
【図3】

## 本発明のEL素子の第二の実施例の断面図



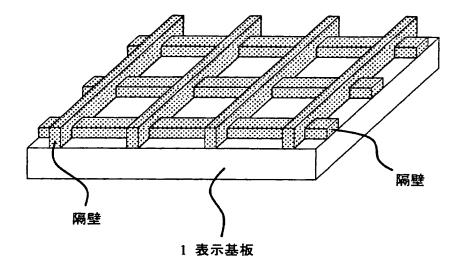
【図4】

# 本発明の第一、第二の実施例の変形例(1)



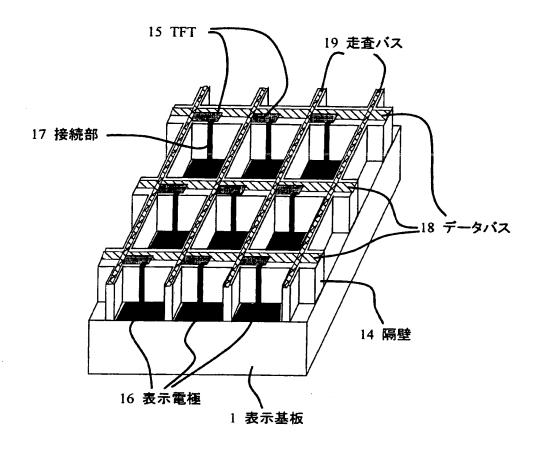
【図5】

# 本発明の第一、第二の実施例の変形例(2)



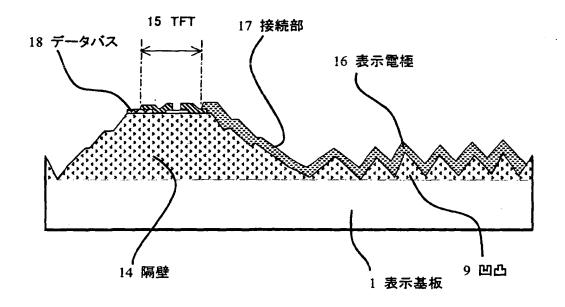
【図6】

## 本発明のEL素子の第三の実施例の斜視断面図



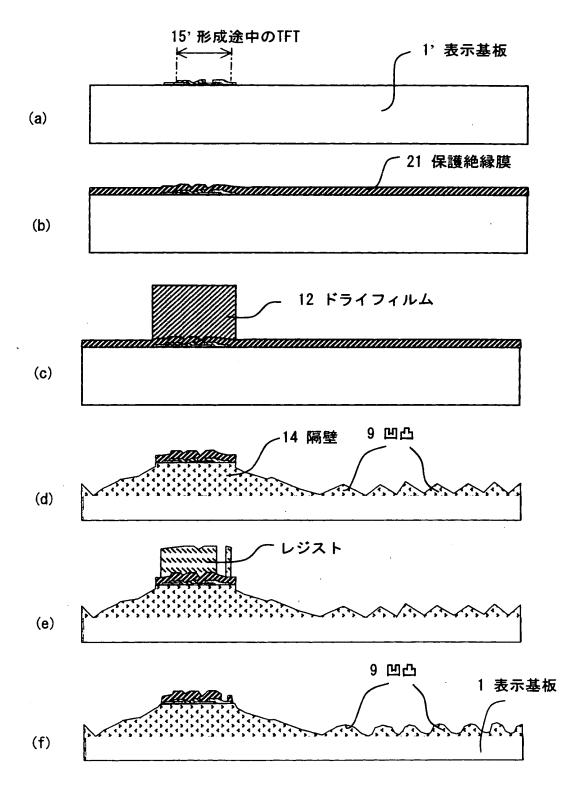
【図7】

## 本発明のEL素子の第三の実施例の要部断面図



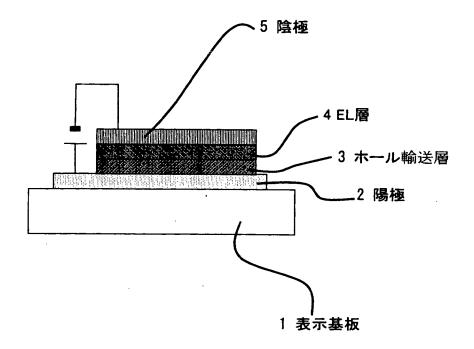
【図8】

## 本発明のEL素子の第四の実施例の基板形成工程を説明する図



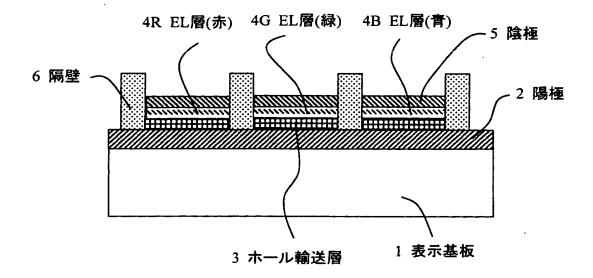
【図9】

## 有機EL素子の構造を示す図



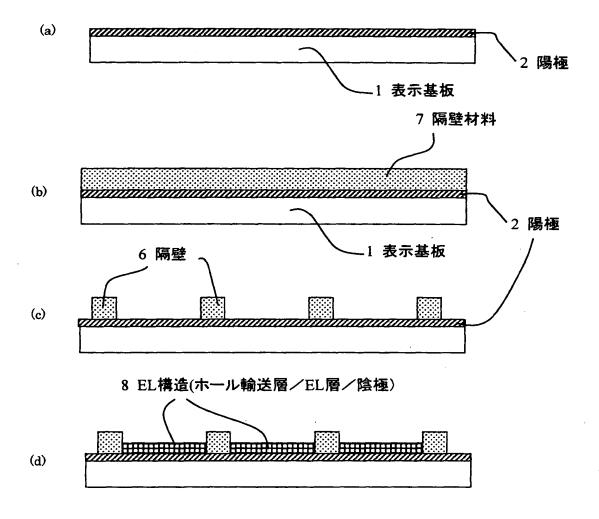
[図10]

## 隔壁により3色の塗り分けをしたEL素子



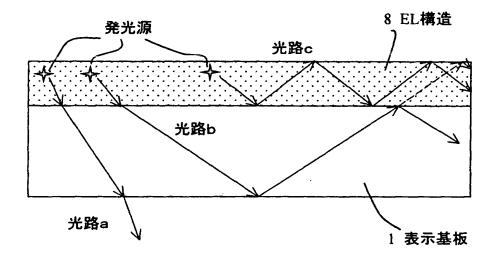
【図11】

# 隔壁の形成工程



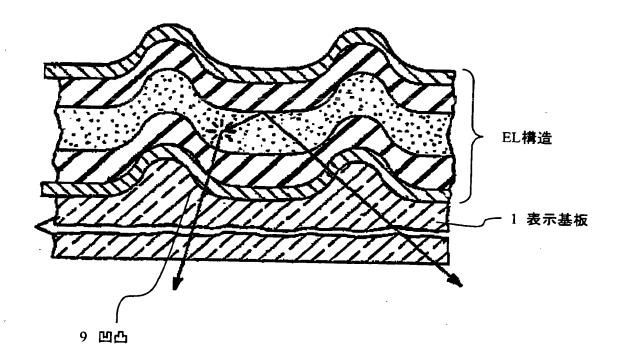
【図12】

# 内部反射による光のロスを説明する図



## 【図13】

# 内部反射による光ロスを低減するための従来技術



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】簡単な工程で、有機EL等の発光型表示素子における光の外部取り出し 効率を向上すると同時に、異なる色の発光層間の混色を防止する。

【解決手段】ガラス等の表示基板の表示素子形成側の表面をサンドブラストにより加工して、隣接する発光層間を分離するための隔壁を形成すると同時に画素部には光の波長より大きい凹凸を形成することで、全反射を繰り返して基板内部で減衰して行く無効な発光を、凹凸で乱反射させて外部に取り出す。

【選択図】図1

## 出願人履歴情報

識別番号

[000005223]

1. 変更年月日

1996年 3月26日

[変更理由]

住所変更

住 所

神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番1号

氏 名

富士通株式会社